PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

07-318739

(43)Date of publication of application: 08.12.1995

(51)Int.CI.

G02B 6/13

(21)Application number: 06-131047

(71)Applicant:

FURUKAWA ELECTRIC CO LTD:THE

(22)Date of filing:

20.05.1994

(72)Inventor:

MIZUNO KAZUYASU

OYAMA ISAO SHIMIZU TAKEO

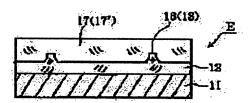
YANAGAWA HISAHARU

(54) QUARTZ-BASE OPTICAL WAVEGUIDE AND ITS PRODUCTION

(57)Abstract:

PURPOSE: To provide a quartz-base optical waveguide which prevents air bubbles from being left in glass to remain therein.

CONSTITUTION: This quartz-base optical waveguide is constituted by forming a lower clad layer 12 of quartz glass on a substrate 11, forming a core layer 13 of quartz glass on this lower clad layer 12 and forming an upper clad layer 17 of quartz glass in such a manner that the lower clad layer 12 and core layer 13 form waveguides 16 of prescribed patterns and the waveguides 16 of the prescribed patterns are embedded. The side faces of the waveguides of the core layers 13 of the waveguides 16 of the prescribed patterns are formed perpendicular to the substrate 11 and the side faces of the waveguides of the lower clad layers 12 are inclined to a trapezoidal shape with respect to the substrate 11.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.04.1997

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

16.02.2001

RECEIVED

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

AUG 31 2004

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

YOUNG LAW FIRM, P.C.

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-318739

(43)公開日 平成7年(1995)12月8日

(51) Int.CL⁵

識別配号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

G 0 2 B 6/13

G02B 6/12

M

審査請求 未請求 請求項の数6 FD (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平6-131047

(22)出願日

平成6年(1994)5月20日

(71)出顧人 000005290

古河電気工業株式会社

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号

(72)発明者 水野 一庸

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72)発明者 大山 功

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

(72)発明者 清水 健男

東京都千代田区丸の内2丁目6番1号 古

河電気工業株式会社内

最終頁に続く

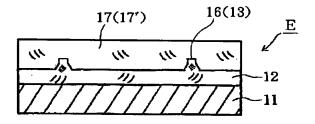
(54) 【発明の名称】 石英系光導波路とその製造方法

(57)【要約】

(修正有)

【目的】 ガラス化中に気泡が取り残されて残留することがない石英系光導波路とその製造方法を提供する。

【構成】 基板11の上に石英系ガラスの下部クラッド層12が形成され、下部クラッド層12の上に石英系ガラスのコア層13が形成され、下部クラッド層12およびコア層13が所定パターンの導波路16を形成し、所定パターンの導波路16を埋め込むように石英系ガラスの上部クラッド層17が形成された石英系光導波路であって、所定パターンの導波路16のコア層13の導波路側面は基板11に対して垂直になっていて、かつ下部クラッド層12の導波路側面は基板11に対して台形状に傾斜していることを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 基板の上に石英系ガラスの下部クラッド層が形成され、前記下部クラッド層の上に石英系ガラスのコア層が形成され、前記下部クラッド層もよび前記コア層が所定パターンの導波路を形成し、前記所定パターンの導波路を埋め込むように石英系ガラスの上部クラッド層が形成された石英系光導波路であって、前記所定パターンの導波路の前記コア層の導波路側面は前記基板に対して垂直になっていて、かつ前記下部クラッド層の導波路側面は前記基板に対して台形状に傾斜していることを特徴とする石英系光導波路。

【請求項2】 基板の上に火炎堆積法で石英系ガラスの 下部クラッド層前駆体を形成する工程、前記下部クラッ ド層の上に火炎堆積法で石英系ガラスのコア層前駆体を 形成する工程、前記下部クラッド層前駆体および前記コ ア層前駆体を加熱処理を施してガラス化する工程、前記 ガラス化した下部クラッド層およびコア層にホトリソグ ラフィとエッチング処理を施して所定パターンの導波路 を形成する工程、前記導波路を埋め込むように火炎堆積 法で石英系ガラスの上部クラッド層前駆体を形成すると ともに、前記上部クラッド層前駆体に加熱処理を施して ガラス化する工程を有する石英系光導波路の製造方法に おいて、前記コア層のエッチング処理はそのコア層の側 面が前記基板に対して垂直になるようにエッチング処理 を行い、前記下部クラッド層のエッチング処理は、その 下部クラッド層の導波路側面が前記基板に対して台形状 に傾斜するようにエッチング処理を行うことを特徴とす る石英系光導波路の製造方法。

【請求項3】 前記コア層のエッチング処理は、垂直入 射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性のエッチング条件で行い、前記下部クラッド層のエッチング 処理は、反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用 した等方性のエッチング条件で行うことを特徴とする請求項2記載の石英系光導波路の製造方法。

【請求項4】 前記コア層の垂直入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性のエッチングはC、F。 ガスに水素基を含むガスを混合したブラズマエッチング であることを特徴とする請求項3記載の石英系光導波路 の製造方法。

【請求項5】 前記下部クラッド層のエッチング処理は 40 反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した等方性のエッチングは、C.F.ガスを用いたプラズマエッチングであることを特徴とする請求項3記載の石英系光導波路の製造方法。

【請求項6】 前記コア層の垂直入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性のエッチングの後に、前記下部クラッド層の反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した等方性のエッチングを行うことを特徴とする請求項3記載の石英系光導波路の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、光通信に用いられる石英系光導波路およびその製造方法に関し、更に詳しくは、ガラス化時に生成する気泡に由来する欠陥の発生を抑制し、光の伝搬損失を低減できる石英系光導波路およびそれを製造する方法に関する。

2

[0002]

【従来の技術】石英系ガラスを構成材料とする光導波路は、従来、次のようにして製造されている。その方法を、添付図面に基づいて説明する。先ず、図6で示すように、例えばSiから成る基板11の上に、火炎堆積法で、所望厚みの下部クラッド層前駆体12′を形成し、次いで、その上に、同じく火炎堆積法で、下部クラッド層12を構成するガラスとは別組成の石英ガラスによりコア層前駆体13′を形成し、それらを加熱してガラス化し、下部クラッド層12とコア層13とから成るスラブ導波路層を形成する。

【0003】その後、とのコア層13にホトリソグラフィとエッチング処理を施して、とのコア層13を所定パターンのチャネル導波路に加工する。即ち、コア層13の上に、例えば、ホトレジスト膜を成膜した後、その上に所定パターンのマスクを密着して載置し全体に光を照射する。

【0004】次いで、マスクを取り除き、例えば、反応性イオンエッチング(RIE)や反応性イオンビームエッチング(RIBE)のようなドライエッチング法でマスクの下以外のホトレジスト膜をエッチング除去した後、更にその下に位置するコア層の部分をエッチング除去する。その結果、図9で示すように、下部クラッド層12の上には、所定パターンのチャネル導波路16か形成される。

【0005】最後に、このチャネル導波路16を埋め込むようにして、火炎堆積法で、例えば前記下部クラッド層前駆体12、と同じ組成の上部クラッド層前駆体17、を形成し、それを加熱してガラス化し、図10に示すようにチャネル導波路16よりも屈折率の小さい上部クラッド層17を形成する。この光導波路では、埋め込まれているチャネル導波路16の中に光が閉じ込められ、形成した所定パターンに沿って光は伝搬する。

[0006]

【発明が解決しようとする課題】ところで、上記した一連の形成工程において、エッチングにより形成されたチャネル導波路16上に火炎堆積法により上部クラッド層17となる上部クラッド層前駆体17、を堆積する際に、導波路の垂直性により上部クラッド層前駆体17、とチャネル導波路16の付け根の部分に図11に示すように隙間Sが形成されることが多い。この隙間Sはガラス化した際に気泡となり抜けていく場合が多いが、場合によっては気泡として残ったり、気泡が成長して大きく50なった際に、チャネル導波路16に対して応力をかけ、

ガラス化の際にチャネル導波路 1 6 を歪める原因になる恐れがある。

【0007】一般的に、上部の平坦な部分で発生した気泡は表面に抜け易いが、チャネル導波路16の側面に生成した気泡は構造的に抜け難く、これら気泡は光導波路の特性を大幅に劣化させる原因となっている。上部クラッド層形成時の気泡をなくすためには上部クラッド層の組成を変更したり、ガラス化の条件により気泡を抜け易くする解決策が採られているが、それらは出来たものを消去しようとする2次的な解決策であり、根本的な解決10策とはなり得ない。

[0008]

【課題を解決するための手段】本発明は上記の問題を解決し、ガラス化中に気泡が取り残されて残留することがない石英系光導波路とその製造方法を提供することを目的とする。上記の目的を達成するために、本発明は以下のような手段を有している。

【0009】本発明のうち請求項1の石英系光導波路は、基板の上に石英系ガラスの下部クラッド層が形成され、前記下部クラッド層の上に石英系ガラスのコア層が形成され、前記下部クラッド層をよび前記コア層が所定パターンの導波路を形成し、前記所定パターンの導波路を埋め込むように石英系ガラスの上部クラッド層が形成された石英系光導波路であって、前記所定パターンの導波路の前記コア層の導波路側面は前記基板に対して垂直になっていて、かつ前記下部クラッド層の導波路側面は前記基板に対して台形状に傾斜していることを特徴とする。

【0010】本発明のうち請求項2の石英系光導波路の 製造方法は、基板の上に火炎堆積法で石英系ガラスの下 部クラッド層前駆体を形成する工程、前記下部クラッド 層の上に火炎堆積法で石英系ガラスのコア層前駆体を形 成する工程、前記下部クラッド層前駆体および前記コア 層前駆体を加熱処理を施してガラス化する工程、前記ガ ラス化した下部クラッド層およびコア層にホトリソグラ フィとエッチング処理を施して所定パターンの導波路を 形成する工程、前記導波路を埋め込むように火炎堆積法 で石英系ガラスの上部クラッド層前駆体を形成するとと もに、前記上部クラッド層前駆体に加熱処理を施してガ ラス化する工程を有する石英系光導波路の製造方法にお いて、前記コア層のエッチング処理は、そのコア層の側 面が前記基板に対して垂直になるようにエッチング処理 を行い、前記下部クラッド層のエッチング処理は、その 下部クラッド層の導波路側面が前記基板に対して台形状 に傾斜するようにエッチング処理を行うことを特徴とす

【0011】本発明のうち請求項3の石英系光導波路の 製造方法は、前記コア層のエッチング処理は垂直入射成 分の物理的なエッチング現象を利用した異方性のエッチ ング条件で行い、前記下部クラッド層のエッチング処理 は反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した等 方性のエッチング条件で行うことを特徴とする。

【0012】本発明のうち請求項4の石英系光導波路の 製造方法は、前記コア層の垂直入射成分の物理的なエッ チング現象を利用した異方性のエッチングはC.F.ガ スに水素基を含むガスを混合したプラズマエッチングで あることを特徴とする。

【0013】本発明のうち請求項5の石英系光導波路の 製造方法は、前記下部クラッド層のエッチング処理は反 応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した等方性 のエッチングがC、F。ガスを用いたプラズマエッチン グであることを特徴とする。

【0014】本発明のうち請求項6の石英系光導波路の 製造方法は、前記コア層の垂直入射成分の物理的なエッ チング現象を利用した異方性のエッチングの後に、前記 下部クラッド層の反応活性成分の化学的なエッチング現 象を利用した等方性のエッチングを行うことを特徴とす る請求項3の石英系光導波路の製造方法。

[0015]

【作用】本発明のうち請求項1の石英系光導波路によれば、基板の上に石英系ガラスの下部クラッド層が形成され、前記下部クラッド層の上に石英系ガラスのコア層が形成され、前記下部クラッド層をよび前記コア層が所定パターンの導波路を形成し、前記所定パターンの導波路を埋め込むように石英系ガラスの上部クラッド層が形成された石英系光導波路であって、前記所定パターンの導波路の前記コア層の導波路側面は前記基板に対して垂直になっていて、かつ前記下部クラッド層の導波路側面は前記基板に対して台形状に傾斜しているので、上部クラッド層前駆体を堆積する際に、上部クラッド層前駆体と増速路の付け根の部分に隙間Sが形成されることがない。従って、ガラス化の際に気泡が導波路に対して応力をかけ、導波路を歪める原因が除去されている。

【0016】本発明のうち請求項2乃至請求項6の石英 系光導波路の製造方法によれば、基板の上に火炎堆積法 で石英系ガラスの下部クラッド層前駆体を形成する工 程、前記下部クラッド層の上に火炎堆積法で石英系ガラ スのコア層前駆体を形成する工程、前記下部クラッド層 前駆体および前記コア層前駆体を加熱処理を施してガラ ス化する工程、前記ガラス化した下部クラッド層および コア層にホトリソグラフィとエッチング処理を施して所 定パターンの導波路を形成する工程、前記導波路を埋め 込むように火炎堆積法で石英系ガラスの上部クラッド層 前駆体を形成するとともに、前記上部クラッド層前駆体 に加熱処理を施してガラス化する工程を有する石英系光 導波路の製造方法において、前記コア層のエッチング処 理はそのコア層の側面が前記基板に対して垂直になるよ うにエッチング処理を行い、前記下部クラッド層のエッ チング処理はその下部クラッド層の導波路側面が前記基 50 板に対して台形状に傾斜するようにエッチング処理を行

4

うので、上部クラッド層前駆体と導波路の付け根の部分 に隙間Sが形成されることがない。従って、ガラス化の 際に気泡が導波路に対して応力をかけ、導波路を歪める 原因が除去されることになる。

【0017】本発明のうち請求項3の石英系光導波路の 製造方法によれば、前記コア層のエッチング処理は垂直 入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性の エッチング条件で行い、前記下部クラッド層のエッチン グ処理は反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用 した等方性のエッチング条件で行うので、前記コア層の 10 エッチング処理はそのコア層の側面が前記基板に対して 垂直になり、かつ前記下部クラッド層のエッチング処理 はその下部クラッド層の導波路側面が前記基板に対して 台形状に傾斜するようにエッチングされ、上部クラッド 層前駆体と導波路の付け根の部分に隙間Sが形成される ことがない。従って、ガラス化の際に気泡が導波路に対 して応力をかけ、導波路を歪める原因が除去されること になる。

【0018】本発明のうち請求項4の石英系光導波路の 製造方法によれば、前記コア層のエッチング処理は垂直 20 入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性の エッチングをC、F。ガスに水素基を含むガスを混合し たプラズマエッチングで行うので、前記コア層のエッチ ング処理はそのコア層の側面が前記基板に対して垂直に エッチング処理を確実に行うことができる。

【0019】本発明のうち請求項5の石英系光導波路の 製造方法によれば、前記下部クラッド層のエッチング処 理は反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した 等方性のエッチングがC、F。ガスを用いたプラズマエ ッチングであるので、下部クラッド層の導波路側面が前 記基板に対して台形状に傾斜するように確実にエッチン グされる。

【0020】本発明のうち請求項6の石英系光導波路の 製造方法によれば、前記コア層の垂直入射成分の物理的 なエッチング現象を利用した異方性のエッチングの後 * * に、前記下部クラッド層の反応活性成分の化学的なエッ チング現象を利用した等方性のエッチングを行うので、 異方性のエッチングで荒れた、コア層の側面が等方性の エッチングで上記の荒れが解消される。

6

[0021]

【実施例】以下に本発明を実施例により詳細に説明す る。なお、従来のものと同様のものについては従来のも のと同符号を付して詳細な説明は省略する。

【0022】図1に示すような装置を用いて、Si基板 11上に火炎堆積法で火炎加水分解パーナ1によりSi -P-B組成の原料ガスを吹きつけて下部クラッド層1 2を構成するガラス微粉末の下部クラッド層前駆体1 2'を堆積させる。(図において2は排気管である)。 このときドーパントであるB. Pの各量は、例えばB量 10モル%、P量0.3モル%である。またこのときの 膜厚は、約20 µmである。さらにこのガラス微粉末の 下部クラッド層前駆体12'上にコア層13を構成する Si-Ti-B-P組成のガラス微粉末のコア層前駆体 13'を堆積させる。ドーパント量であるTi、Bおよ びPの各量は、例えばTi量3.5モル%、B量10モ ル%、P量0.3モル%である。図6に示すこの基板 A' (11、12'、13')を図2に示すような焼成 炉3を用いて透明ガラス化した。図2において、4はH e及びO、の導入口である。透明ガラス化は、上記組成 では約900℃前後でガラス微粉末の透明ガラス化が開 始することが判明しているので、900℃で行った。と のときのHe及びO, の流量比は、10:1である。 【0022】このようにして透明ガラス化した図7に示 すガラス基板Aのコア層13に、図8に示す如くホトレ 30 ジスト膜14とマスク15を施した後、ホトリソグラフ ィーと図示しない既知のRIE(反応性イオンエッチン グ)を適用して分岐・合波部を有するチャネル導波路1 6を形成した。RIEの条件の一例を表1に示す。

[0023]

【表1】

ガス種	ガス流量 (CC/MIN)		反応時間 (MIN)	反応温度 (基板)	RFパワー (W)
.C ₂ F ₆ C ₂ H ₄	100	1.0 × 10°²	6 0	20℃	500

C, F, とC, H, の混合比は10:1である。本例の 場合C、F。ガスと混合するガスをC、H、ガスにした が、混合ガスはC、H、ガスに限らず他のH基を含むガ スであっても良い。上記の条件で行ったチャネル導波路 16を形成するためのコア層13のエッチング処理は、 垂直入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方 性のエッチングであり、チャネル導波路16のコア層1 3の側面は、Si基板11に対して垂直にエッチングさ 50 2、16)を得た。図において符号15はマスクを示し

れている。

【0024】その後、下部クラッド層12に対して表2 に示すガスを使用し、RIE(反応性イオンエッチン グ)を適用して、今度は反応活性成分の化学的なエッチ ング現象を利用した等方性の強いエッチング条件で下部 クラッド層12の部分も含めてエッチングを行い、チャ ネル導波路16を形成し、図3に示す基板D(11、1

ている。図4はチャネル導波路16の部分の拡大図である。このエッチング処理に際して、図4に示されるようにチャネル導波路16の側面も同時にエッチング処理されチャネル導波路16のコア層13の側面は異方性のエッチングで荒れた面が解消して滑らかな面となる。点線はこの等方性の強いエッチングを施す前の状態を示して*

*いる。このエッチング処理の結果、下部クラッド層12 の導波路側面は基板11に対して台形状に傾斜した形状 になっている。

【0025】 【表2】

ガス種	ガス流量 (CC/MIN)		反応時間 (MIN)	反応温度 (基板)	RFパワー (W)
C2 F6	100	1.0 × 10°	5	20℃	500

次にこの基板D(11、12、16)上に、図1に示した装置を用いて火炎堆積法でガラス微粉末を堆積させ上部クラッド層前駆体17′を形成させる。上部クラッド層17′は下部クラッド層12と同様のドーパントを用いた。但し、ドーパント量は、B量11モル%、P量1モル%であり、膜厚は約25μmである。これを図2で示した焼成炉3に投入して透明ガラス化し、図5に示す基板E(11、12、16、17)を作製した。焼成炉3から取り出したガラス基板Eには気泡は認められなかった。そこでこの基板E(11、12、16、17)について光学顕微鏡を用いて分岐・合波部を調査したが気泡は認められなかった。

[0026]

【発明の効果】本発明のうち請求項1の石英系光導波路 によれば、基板の上に石英系ガラスの下部クラッド層が 形成され、前記下部クラッド層の上に石英系ガラスのコ ア層が形成され、前記下部クラッド層および前記コア層 30 が所定パターンの導波路を形成し、前記所定パターンの 導波路を埋め込むように石英系ガラスの上部クラッド層 が形成された石英系光導波路であって、前記所定パター ンの導波路の前記コア層の導波路側面は前記基板に対し て垂直になっていて、かつ前記下部クラッド層の導波路 側面は前記基板に対して台形状に傾斜しているので、上 部クラッド層前駆体を堆積する際に、上部クラッド層前 駆体と導波路の付け根の部分に隙間が形成されることが ない。従って、ガラス化の際に気泡が残留し、導波路に 対して応力をかけ、導波路を歪める原因が除去されてい 40 るので、光の伝搬損失が低減した石英系光導波路となっ ている。

【0027】また、本発明のうち請求項2乃至請求項6の石英系光導波路の製造方法によれば、基板の上に火炎堆積法で石英系ガラスの下部クラッド層前駆体を形成する工程、前記下部クラッド層の上に火炎堆積法で石英系ガラスのコア層前駆体を形成する工程、前記下部クラット層前駆体および前記コア層前駆体を加熱処理を施してガラス化する工程、前記ガラス化した下部クラッド層およびコア層にホトリソグラフィとエッチング処理を施し

て所定パターンの導波路を形成する工程、前記導波路を 埋め込むように火炎堆積法で石英系ガラスの上部クラッ ド層前駆体を形成するとともに、前記上部クラッド層前 駆体に加熱処理を施してガラス化する工程を有する石英 系光導波路の製造方法において、前記コア層のエッチン グ処理はそのコア層の側面が前記基板に対して垂直になり るようにエッチング処理を行い、前記下部クラッド層の エッチング処理はその下部クラッド層の導波路側面が前 記基板に対して台形状に傾斜するようにエッチング処理 を行うので、上部クラッド層前駆体と導波路の付け根の 部分に隙間が形成されることがない。また仮に気泡が発 生した場合においても表面に抜けやすい構造となってい る。従って、ガラス化の際に気泡が導波路に対して応力 をかけ、導波路を歪める原因が除去されることになり、 光の伝搬損失が低減した石英系光導波路を製造すること ができる。

【0028】本発明のうち請求項3の石英系光導波路の製造方法によれば、前記コア層のエッチング処理は垂直入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性のエッチング条件で行い、前記下部クラッド層のエッチング処理は反応活性成分の化学的なエッチング現象を利用した等方性のエッチング条件で行うので、前記コア層のエッチング処理はそのコア層の側面が前記基板に対して垂直になり、かつ前記下部クラッド層のエッチング処理はその下部クラッド層の導波路側面が前記基板に対して台形状に傾斜するようにエッチングされ、上部クラッド層前駆体と導波路の付け根の部分に隙間が形成されるととがない。従って、ガラス化の際に気泡が導波路に対して応力をかけ、導波路を歪める原因が除去されることになり、光の伝搬損失が低減した石英系光導波路を製造することができる。

【0029】本発明のうち請求項4の石英系光導波路の 製造方法によれば、前記コア層のエッチング処理は垂直 入射成分の物理的なエッチング現象を利用した異方性の エッチングをC、F。ガスに水素基を含むガスを混合し たプラズマエッチングで行うので、前記コア層のエッチ ング処理はそのコア層の側面が前記基板に対して垂直に